Family list
1 family member for:
JP3159174
Derived from 1 application.

Back to JI

1 LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE Publication info: JP3159174 A - 1991-07-09

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent number:

JP3159174

**Publication date:** 

1991-07-09

Inventor:

YOSHIDA YUKIHISA; ANADA KOJI; IIZUKA KOJI

**Applicant:** 

SANYO ELECTRIC CO

**Classification:** 

- international:

G02F1/136; G02F1/13; (IPC1-7): G02F1/136;

H01L29/784

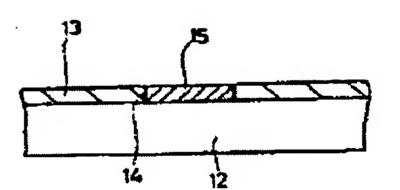
- european:

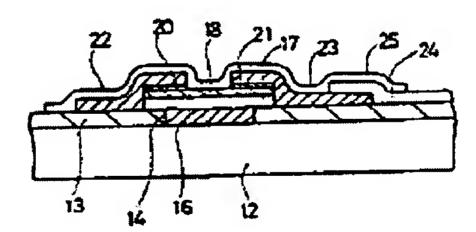
Application number: JP19890298327 19891116 Priority number(s): JP19890298327 19891116

Report a data error here

## Abstract of JP3159174

PURPOSE:To reduce wiring resistance of a selective electrode and to form a TFT of low height by burying the electrode and a gate electrode in a groove formed on an insulating film on a glass board. CONSTITUTION:An insulating film 13 formed on a glass board 12, a gate electrode 16 and a groove 14 formed on the film 13 of a part formed with a selection electrode 15 continued to the electrode 16, conductors for forming the electrodes 16, 15 buried in the groove 14, a gate insulating film 17 formed on the electrode 16 and an amorphous silicon layer 18 formed on the film 17 are provided. For example, an SiO2 insulating film 13 is formed about 3000Angstrom thick on the board 12 by a CVD method, and the electrodes 15, 16 are buried in the groove 14 formed on the film 13 by photolithography. The upper surfaces of the electrodes 15, 16 substantially coincide with the surface of the film 13 to form a flat surface.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-159174

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)7月9日

H 01 L 29/784 G 02 F 1/136

500

9018-2H 9056-5F

H 01 L 29/78

311.G

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

❸発明の名称

液晶表示装置

②特 頭 平1-298327

久

冶

司

②出 顋 平1(1989)11月16日

個発 明 恭 田 個発 明 習 穴 田 幸 明 @発 者 飯 塚 浩 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

三洋電機株式会社内三洋電機株式会社内

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

三洋電機株式会社内

②出 願 人 三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

四代 理 人 弁理士 西野 卓嗣 外2名

明 概 各

1. 発明の名称

液晶表示较量

- 2. 特許胡求の範囲
- (1) ガラス基板上に設けられた絶縁膜と、

ゲート電極及び鉄ゲート電極に連続する選択電極が形成される部分の商配絶縁額に形成された溝 と、

技講に埋め込まれ前記ゲート電極及び選択電極 を形成する事**な**体と、

前記ゲート電極上に形成されたゲート絶縁膜と、

鉄ゲート絶縁襲上に形成されたアモルファスシ リコン層と、

を具備した彼品表示装置。

- (2) 前記簿に埋め込まれた遊礼体が前記絶縁膜と 略同に厚さであることを特徴とする請求項第1項 記載の後品表示装置。
- 3. 発明の詳細な説明
- (イ)産業上の利用分野

本発明は、絶縁ゲート型薄膜トランジスタ(以下TFTという)を用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置に関する。

(ロ)従来の技術

近年、TFTを用いた裏密度のTV用液晶表示 装置が開発され、表示画面の大型化と共に画素数 の位大が図られている。

第2図は従来のTFTを用いた液晶表示装置の 断面図である。図において、ガラス基板(1)上の 全面にはシリコン酸化物の穏緑額(2)が形成され、絶縁額(2)上にクロム等の導電体からなる ゲート電極(3)及びゲート電極(3)と連続する選択 電板(図示せず)が一体に形成される。更に、 ゲート電極(3)を覆って全面にゲート絶縁額(4)が 形成され、この上にアモルファスシリコン(5)、 保護絶縁額(6)、及び、N・製不純物がドープされ たアモルファスシリコンからなるドレイン(7)及 びソース(8)が設けられ、更に、ドレイン(7)に接 徒されたアルミニウムの表示電圧供給額(9)とソース(8)を画業電極(10)に接続するアルミニウム

## 特閒平3-159174 (2)

の複雑電振(11)が形成される。

このようにTFTの設けられたガラス遊板(1) 上にポリイミド配向膜の塗布、ラビングによる配 向処理、ガラス遊板(1)の周辺のシール及び液晶 の注入によって液晶表示技量が完成する。

第2図の後島表示技匠において、選択電極に選択性圧を印加するとTFTがオンして表示電圧供給線(9)に印加された表示電圧が商業電極(10)に充電され、表示がなされる。

このような液晶表示技量は、特個平1-136 123号公報に記載されている。

#### (ハ)発明が解決しようとする課題

第2図に示された液晶表示装置においては、絶 緑膜(2)上にゲートな極(3)、ゲート絶縁襞(4)、 アモルファスシリコン(5)、ドレイン(7)及びソー ス(8)、表示電圧供給線(9)及び接続電極(11)が横 層されるため、段差部のステップカパレッジが悪 化し、各層間のショートが発生する危惧がある。 そこで、ゲート電極(3)及び選択電極にタンタル を使用し、その表面に陽極酸化によって概密な絶

たゲート絶縁膜と、放ゲート絶縁膜上に形成されたアモルファスシリコン層とを具備することにより、選択電極の配線抵抗を低下させ、TFTの高さを低く形成することのできる液晶表示装置を提供するものである。

## (ホ)作用

上述の手段によれば、ガラス基板上の絶縁膜に 設けられた溝は、選択電極及びゲート電極を埋め 込み、選択電極の厚さを厚く形成することを可能 にし、その結果、配線抵抗を減少するよう作用 し、更に、ゲート電極の厚さが厚くなっても、T FTの高さを低くするように作用する。

### (~)实施例

第1図(a)(b)は、本発明の実施例を示す断面図であり、第1図(a)は選択電極部の断面図、第1図(b)はTFT部の断面図である。

第1図(a)(b)において、ガラス基板(12)の一主面上にCVD法等によって3000人程度の厚きにSiO。の他練度(13)が設けられ、更に、この他 は岐(13)にはフォトリソによって形成された頃(1 は観を形成してゲートで極(3)とドレイン(7)及びソース(8)のショートを防止する技術が提案されている。しかしながら、大画面高密度になると選択電板の幅が狭くなると共に配線長が及くなるために、その電気抵抗が大きくなり、特に、ゲート電気(3)及び選択電極を電気抵抗の大きいタンタルで形成した場合には、抵抗の増大は顕著になる。

また、算2図の液晶表示装置のTFTは、その高さが高くなり、ガラス基板をシールする際にその関係を一定に保持するためにいれるピラーがTFT上に存在すると関隊がバラついてしまう欠点があった。

#### (二)課題を解決するための手段

本発明は、上述した点に鑑みて創作されたものであり、ガラス基板上に設けられた絶縁膜と、ゲート電極及び該ゲート電極に連続する選択電極が形成される部分の前記絶縁膜に形成された溝と、 该溝に埋め込まれ前記ゲート電極及び選択電極を 形成する再電体と、前記ゲート電極上に形成され

4)が設けられる。この課(14)内には選択電極(15)及びゲート電極(16)が埋め込まれ設けられる。こで、選択電極(15)及びゲート電極(16)は、課(14)を形成したフォトレジストを残した状態で、Crをスッパタリング法によって絶縁膜(13)と略同じ厚さに付替し、フォトレジストを除去するリフトオフ法により形成される。従って、選択電極(15)とゲート電極(16)の上面は、絶縁膜(13)の表面と略一致し、平坦面を形成している。また、選択電極(15)は走行に複数配置され、各選択電極(15)から突出してゲート電極(16)が一体化されている。

そして、都 L 図(b)に示すごとく、ゲート電極 (16)上には、3000人の厚きのシリコン窒化物 (5in x) からなるゲート絶縁既(17)と、チャンネル領域となる2000人の厚きのアモルファスシリコン(x-a-Si) 層(18)と、N\*不純物のドープされた500人の好きのアモルファズシリコン(x・a-Si) からなるドレイン(20)及びソース (21)が設けられる。これらゲート絶縁腱(17)と、アモルファスシリコン(x-Si) 層(18)と、N\*

# 特開平3-159174 (3)

\* - Siは、プラズマCVD法によって連殺して 統形され、ゲート電極(16)上のTFTが形成され る部分のみを残しその値をエッチング除去するこ とによって形成される。

更に、選択電極(15)と直交してA1で形成された表示電圧供給線(22)がドレイン(20)に監整して はけられ、ソース(21)と設整してA1で形成された検疑電極(23)が設けられる。ドレイン(20)とソース(21)は、表示電圧供給線(22)と接接電極(23)をマスクとしてN・a - Siをエッチング除去することによって形成される。ITOからなる画業電低(24)はその一部が接続電極(23)に重要されて設けられ、TFTのソース(21)に接続される。更に、シリコン窒化膜のパッシベーション膜(25)がTFTを覆って設けられる。

第1 図(a)(b)の構造によると、選択電極(15) は、比較的厚く形成されるため、その線幅が狭く なっても配線抵抗は十分低くなる。また、選択電 極(15)と一体的の構成されたゲート電極(16)と絶 軽軽(13)の段差がなくなるために、ゲート電極(1

> 出額人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣 外 2 名

6)とドレイン(20)及びソース(21)とのショートがなくなり、更に、表示式圧供給原(22)や根柢電極(23)の断線が防止できる。

内、新1回(a)(b)の実施例では、選択電極(15)及びゲート電極(16)は、Crで形成したが、Ta を使用しその設面を陥極酸化した構造にしてもよい。

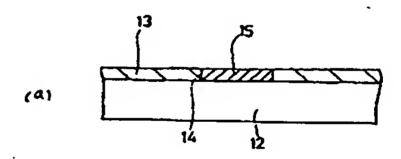
#### (ト)発明の効果

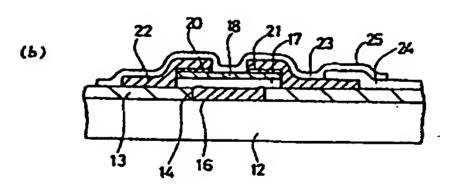
本発明によれば、選択電板の配線抵抗を小さく、できるので、動作速度が早く、高密度の液晶表示 装置が実現できる。また、TFT全体の高さを低くできるので、ピラーによる関係の制即が正確に 行え、表示品質の向上となる利点がある。

#### 4. 図面の簡単な短明

第1個(a)(b)は、本発明の実施例を示す断面 図、第2図は従来例を示す断面図である。 (12)…ガラス基板、(13)…絶縁膜、(14)…溝、 (15)…選択電極、(16)…ゲート電極、(17)…ゲー ト絶縁膜、(18)… a ~ Si層、(20)…ドレイン、 (21)…ソース、(22)…表示電圧供給線、(23)…核

第1四





第 2 図

